

# デュアル絶縁型RS232 μModule トランシーバ+電源

### 特長

- UL規格定格デュアルRS232トランシーバ:2500V<sub>RMS</sub> UL規格認定**男**3ファイル番号E15178
- 絶縁型DC電源:最大200mAで5V
- 外付け部品が不要
- 1.62V~5.5Vのロジック電源により、 柔軟なデジタル・インタフェースが可能
- 高速動作

250pF/3kΩの負荷で1Mbps 1nF/3kΩの負荷で250kbps 2.5nF/3kΩのTIA/EIA-232-F負荷で100kbps

- 3.3V(LTM2882-3)または5V(LTM2882-5)動作
- 絶縁型RS232インタフェースに対する、 あるいは絶縁バリアを介した最大±10kVのESD (人体モデル)による損傷やラッチアップなし
- 優れた同相過渡電圧耐性:30kV/µs
- 同相動作電圧:560V<sub>PFAK</sub>
- 真のRS232準拠出力レベル
- 高さの低い(15mm×11.25mm)表面実装BGA およびLGAパッケージ

### アプリケーション

- 絶縁型RS232インタフェース
- 産業用通信
- テストおよび測定装置
- RS232グランド・ループの遮断

▲丁、LT、LTC、LTM、Linear Technology、Linear のロゴおよびμModule はリニアテクノロジー社の登録商標です。その他すべての商標の所有権は、それぞれの所有者に帰属します。

### 概要

LTM<sup>®</sup>2882はガルバニック絶縁されたデュアルRS232 μModule<sup>®</sup>トランシーバです。外付け部品は不要です。内蔵の絶縁型DC/DCコンバータを介して、3.3Vまたは5Vの単一電源でインタフェースの両サイドに電力を供給します。ロジック電源ピンにより、主電源に関係なく、1.62V~5.5Vの種々のロジック・レベルと容易にインタフェース可能です。

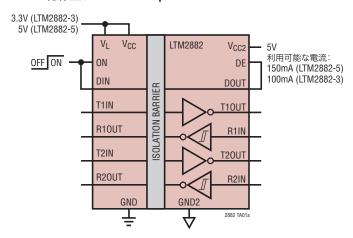
結合インダクタと絶縁パワートランスにより、ライン・トランシーバとロジック・インタフェースの間に2500V<sub>RMS</sub>の絶縁性を与えます。このデバイスはグランド電位が互いに異なるシステム間に最適で、大きな同相電圧を許容します。30kV/µsを超える同相過渡電圧でも通信が中断されないことが保証されています。

このデバイスはTIA/EIA-232-F規格に適合しています。ドライバ出力は過負荷に対して保護されており、損傷を受けずにグランドまたは最大±15Vに短絡可能です。また、絶縁された補助デジタル・チャネルも使用可能で、このチャネルを使用してDEピンを制御することにより、半二重動作に設定することができます。

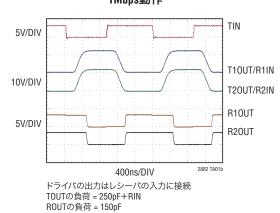
高度なESD保護機能により、絶縁型電源に対してトランシーバ・インタフェース・ピンで±10kV(人体モデル)まで、また、ロジック電源に対して絶縁バリアを介して±10kV(人体モデル)まで、ラッチアップや損傷なしに耐えることができます。

### 標準的応用例

#### 絶縁型デュアルRS232 μModuleトランシーバ



### 1Mbps動作



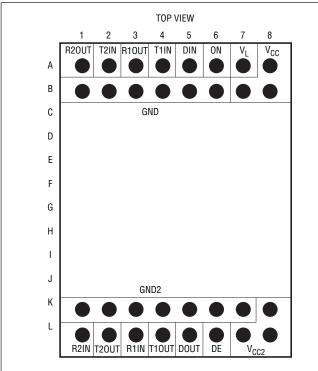


# 絶対最大定格

### (Note 1)

V <sub>CC</sub> からGND0.3V~6V
VLからGND
V <sub>CC2</sub> からGND20.3V~6V
ロジック入力
T1IN、T2IN、ON、DINからGND
DEからGND20.3V~(V <sub>CC2</sub> +0.3V)
ロジック出力
R10UT、R20UTからGND0.3V~(V <sub>L</sub> +0.3V)
DOUTからGND20.3V~(V <sub>CC2</sub> +0.3V)
ドライバの出力電圧
T10UT、T20UTからGND215V~15V
レシーバの入力電圧
R1IN、R2INからGND225V~25V
動作温度範囲(Note 4)
$LTM2882C \dots 0^{\circ}C \leq T_{A} \leq 70^{\circ}C$
LTM2882I $-40^{\circ}\text{C} \le T_{A} \le 85^{\circ}\text{C}$
$LTM2882H40^{\circ}C \leq T_{A} \leq 105^{\circ}C$
LTM2882MP55°C~105°C
最大内部動作温度125℃
保存温度範囲55°C~125°C
パッケージ本体のピーク・リフロー温度245°C

## ピン配置



 $\begin{array}{c} \text{BGA PACKAGE} \\ 32\text{-PIN (15mm} \times 11.25mm \times 3.42mm) \\ \text{T}_{JMAX} = 125^{\circ}\text{C}, \\ \theta_{JA} = 30^{\circ}\text{C/W}, \, \theta_{JCtop} = 27.8^{\circ}\text{C/W}, \\ \theta_{JCbottom} = 19.3^{\circ}\text{C/W}, \, \theta_{JB} = 24^{\circ}\text{C/W}, \\ \text{WEIGHT} = 1.1g \end{array}$ 

 $\begin{array}{c} LGA \; PACKAGE \\ 32\text{-PIN} \; (15mm \times 11.25mm \times 2.8mm \\ T_{JMAX} = 125^{\circ}C, \\ \theta_{JA} = 29^{\circ}C/W, \; \theta_{JCtop} = 27.9^{\circ}C/W, \\ \theta_{JCbottom} = 18^{\circ}C/W, \; \theta_{JB} = 22.7^{\circ}C/M \\ WEIGHT = 1.1g \end{array}$ 

# 発注情報

無鉛仕上げ	トレイ	製品マーキング*	パッケージ	温度範囲
LTM2882CY-3#PBF	LTM2882CY-3#PBF	LTM2882Y-3	32-Pin (15mm × 11.25mm × 3.42mm) BGA	0°C to 70°C
LTM2882IY-3#PBF	LTM2882IY-3#PBF	LTM2882Y-3	32-Pin (15mm × 11.25mm × 3.42mm) BGA	-40°C to 85°C
LTM2882HY-3#PBF	LTM2882HY-3#PBF	LTM2882Y-3	32-Pin (15mm × 11.25mm × 3.42mm) BGA	-40°C to 105°C
LTM2882MPY-3#PBF	LTM2882MPY-3#PBF	LTM2882Y-3	32-Pin (15mm × 11.25mm × 3.42mm) BGA	–55°C to 105°C
LTM2882CY-5#PBF	LTM2882CY-5#PBF	LTM2882Y-5	32-Pin (15mm × 11.25mm × 3.42mm) BGA	0°C to 70°C
LTM2882IY-5#PBF	LTM2882IY-5#PBF	LTM2882Y-5	32-Pin (15mm × 11.25mm × 3.42mm) BGA	-40°C to 85°C
LTM2882HY-5#PBF	LTM2882HY-5#PBF	LTM2882Y-5	32-Pin (15mm × 11.25mm × 3.42mm) BGA	-40°C to 105°C
LTM2882MPY-5#PBF	LTM2882MPY-5#PBF	LTM2882Y-5	32-Pin (15mm × 11.25mm × 3.42mm) BGA	–55°C to 105°C
LTM2882CV-3#PBF	LTM2882CV-3#PBF	LTM2882V-3	32-Pin (15mm × 11.25mm × 2.8mm) LGA	0°C to 70°C
LTM2882IV-3#PBF	LTM2882IV-3#PBF	LTM2882V-3	32-Pin (15mm × 11.25mm × 2.8mm) LGA	-40°C to 85°C
LTM2882CV-5#PBF	LTM2882CV-5#PBF	LTM2882V-5	32-Pin (15mm × 11.25mm × 2.8mm) LGA	0°C to 70°C
LTM2882IV-5#PBF	LTM2882IV-5#PBF	LTM2882V-5	32-Pin (15mm × 11.25mm × 2.8mm) LGA	-40°C to 85°C

さらに広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。 \*温度グレードは出荷時のコンテナのラベルで識別されます。 鉛仕上げの製品の詳細については、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。

無鉛仕上げの製品マーキングの詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/ をご覧ください。この製品はトレイでのみ供給されます。詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/packaging/ をご覧ください。



# 電気的特性

●は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はT<sub>A</sub> = 25°Cでの値。注記がない限り、LTM2882-3 V<sub>CC</sub> = 3.3V、LTM2882-5 V<sub>CC</sub> = 5.0V、V<sub>L</sub> = V<sub>CC</sub>、およびGND = GND2 = 0V、ON = V<sub>L</sub>。

VCC2   Regulated Output Voltage, Loaded   LTM288   LTM2888   LTM288   LTM28	TIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
LTM288						
V_L   Logic Supply Range   Irmust Supply Current   ON = 0V   ITM288   IT	32-3	•	3.0	3.3	3.6	V
Input Supply Current	32-5	•	4.5	5.0	5.5	V
LTM288   LTM2888   LTM288   LTM288   LTM288   LTM288   LTM288   LTM288   LTM2888   LTM288   LTM2888		•	1.62		5.5	V
VCC2   Regulated Output Voltage, Loaded   LTM288   LTM2888   LTM288   LTM288   LTM288   LTM288   LTM288   LTM288   LTM2888   LTM288   LTM288   LTM288   LTM288   LTM2888   LTM288   LTM2888   LTM288   LTM2888   LTM288   LTM2888   LTM28888   LTM2888   LTM2888   LTM2888   LTM2888   LTM2888   LTM28	J .	•		0	10	μΑ
VCC2   Regulated Output Voltage, Loaded   LTM288   LTM	32-3, No Load	•		24	30	mA
LTM288	32-5, No Load	•		17	21	mA
LTM288	32-3 DE = 0V, I <sub>LOAD</sub> = 100mA	•	4.7	5.0		V
VCC2(NOLOAD)   Regulated Output Voltage, No Load   DE = 0, Efficiency   ICC2 = 1   ICC2   Output Supply Short-Circuit Current   ICC2   Text	32-3, H/MP-Grade, I <sub>LOAD</sub> = 90mA	•	4.75			V
Efficiency   I <sub>CC2</sub> = 1   I <sub>CC2</sub>   Output Supply Short-Circuit Current   Fライバ   V <sub>OLD</sub>   Driver Output Voltage Low   R <sub>L</sub> = 3ks   V <sub>OHD</sub>   Driver Output Voltage High   R <sub>L</sub> = 3ks   I <sub>OSD</sub>   Driver Short-Circuit Current   V <sub>T10UT</sub> , I <sub>OZD</sub>   Driver Three-State (High Impedance)   DE = 0V <sub>OUTPUT</sub>   Output Current   Input High Imput High Imp	32-5 DE = 0V, I <sub>LOAD</sub> = 150mA	•	4.7	5.0		V
Efficiency   I <sub>CC2</sub> = 1   I <sub>CC2</sub>   Output Supply Short-Circuit Current     Fライバ	No Load		4.8	5.0	5.35	V
ドライバ  Vold Driver Output Voltage Low RL = 3kg Vohd Driver Output Voltage High RL = 3kg Vohd Driver Short-Circuit Current VT10UT, IOZD Driver Three-State (High Impedance) DE = 0V Output Current Uシーバ  VIR Receiver Input Threshold Input Loging Input High VHYSR Receiver Input Hysteresis RIN Receiver Input Resistance -15V ≤ ロジック  VITH Logic Input Threshold Voltage ON, T1II DE  IINL Logic Input Current VHYS Logic Input Hysteresis T1IN, T2 VOH Logic Output High Voltage R10UT, ILOAD = ILOAD = DOUT, II VOL Logic Output Low Voltage R10UT, ILOAD = DOUT, II VOL Logic Output Low Voltage R10UT, ILOAD = DOUT, II VOL Logic Output Low Voltage R10UT, ILOAD = DOUT, II VOL Logic Output Low Voltage R10UT, ILOAD = DOUT, II VOL Logic Output Low Voltage R10UT, ILOAD = DOUT, II VOL Logic Output Low Voltage R10UT, ILOAD = DOUT, II VOL Logic Output Low Voltage R10UT, II LOAD = DOUT, II VOL Logic Output Low Voltage R10UT, II LOAD = DOUT,	00mA, LTM2882-5 (Note 2)			65		%
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		•			250	mA
Vohd   Driver Output Voltage High   R <sub>L</sub> = 3kg   Iosd   Driver Short-Circuit Current   V <sub>T10UT</sub> , Iozd   Driver Three-State (High Impedance)   DE = 0V   Output Current   Output High High High High High High High High	,		I.			
VOHD         Driver Output Voltage High $R_L = 3kt$ $I_{OSD}$ Driver Short-Circuit Current $V_{T10UT}$ , $I_{OZD}$ Driver Three-State (High Impedance) Output Current $DE = 0V_0$ V⇒ $-/X$ VIR         Receiver Input Threshold         Input Locate Input High Locate Input High Version           VHYSR         Receiver Input Hysteresis $-15V \le 100$ RIN         Receiver Input Resistance $-15V \le 100$ DE         Input Threshold Voltage         ON, T1II           ON, T1II         ON, T1II         ON, T1II           DE         Input Current         VHYS           Voh         Logic Input Hysteresis         T1IN, T2           VOH         Logic Output High Voltage         R10UT, Incoad = Incoad Incoad = Incoad	Ω	•	-5	-5.7		V
Driver Short-Circuit Current   VT10UT, IOZD   Driver Three-State (High Impedance)   DE = 0V	Ω	•	5	6.2		V
Driver Three-State (High Impedance) Output Current  VIR Receiver Input Threshold Input Lo Input Hi Input Lo Input Hi Input Hi Input Hi Input Hi Input Hi Input Hi Input Lo Input Hi Input Hi Input Lo Input Lo Input Hi Input Lo Input Hi Input Lo Input Hi Input Lo Input Hi Input Lo In	V <sub>T20UT</sub> = 0V, V <sub>CC2</sub> = 5.5V	•		±35	±70	mA
$ V_{IR}                                    $	/, V <sub>T10UT</sub> , V <sub>T20UT</sub> = ±15V	•		±0.1	±10	μА
VIR       Receiver Input Threshold       Input Lo Input Lo Input Lo Input His I						
Input Hi	OW	•	0.8	1.3		V
R <sub>IN</sub> Receiver Input Resistance $-15V \le \square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$		•		1.7	2.5 2.7	V
RIN Receiver Input Resistance $-15V \le \square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$		•	0.1	0.4	1.0	V
$\begin{array}{c c} \textbf{DSYP} \\ \textbf{V}_{\text{ITH}} & \text{Logic Input Threshold Voltage} & \begin{array}{c} ON, T1II \\ \hline ON, T1II \\ \hline DE \end{array} \\ \hline \textbf{I}_{\text{INL}} & \text{Logic Input Current} \\ \textbf{V}_{\text{HYS}} & \text{Logic Input Hysteresis} & \begin{array}{c} T1IN, T2 \\ \hline I_{\text{IOAD}} \\ \hline I_{\text{LOAD}} \\ \hline \end{array} \\ \hline \textbf{V}_{\text{OL}} & \text{Logic Output Low Voltage} & \begin{array}{c} R10UT, \\ I_{\text{LOAD}} \\ \hline \hline DOUT, I_{\text{I}} \\ \hline \end{array} \\ \hline \textbf{ESD (HBM) (Note 2)} \\ \hline \end{array}$	$(V_{R1IN}, V_{R2IN}) \le 15V$	•	3	5	7	kΩ
$V_{ITH} \qquad \begin{array}{c} \text{Logic Input Threshold Voltage} \\ \hline 0N, T1II \\ \hline 0N, T1II \\ \hline 0DE \\ \hline \\ I_{INL} \qquad \begin{array}{c} \text{Logic Input Current} \\ \hline V_{HYS} \qquad \begin{array}{c} \text{Logic Input Hysteresis} \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{c} T1IN, T2 \\ \hline \\ V_{OH} \qquad \begin{array}{c} \text{R10UT}, \\ I_{LOAD} = \\ \hline \\ DOUT, I_{I} \\ \hline \end{array} \\ \hline V_{OL} \qquad \begin{array}{c} \text{Logic Output Low Voltage} \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{c} \text{R10UT}, \\ I_{LOAD} = \\ \hline \\ I_{LOAD} = \\ \hline \\ DOUT, I_{I} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array}$	(Time) Helity					
$ \begin{array}{c c} ON, T1II \\ DE \\ \hline \\ I_{INL} & Logic Input Current \\ \hline \\ V_{HYS} & Logic Input Hysteresis \\ \hline \\ V_{OH} & Logic Output High Voltage \\ \hline \\ V_{OL} & Logic Output Low Voltage \\ \hline \\ V_{OL} & Logic Output Low Voltage \\ \hline \\ V_{OL} & D_{I_{LOAD}} = 0 \\ \hline \\ I_{LOAD} = 0 \\ \hline \\ I_$	N, T2IN, DIN = 1.62V ≤ V <sub>L</sub> < 2.35V	•	0.25•V <sub>L</sub>		0.75∙V <sub>L</sub>	V
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	N, T2IN, DIN = $2.35V \le V_1 \le 5.5V$	•	0.4		0.67∙V <sub>I</sub>	V
$\begin{array}{c cccc} V_{HYS} & Logic Input Hysteresis & T1IN, T2 \\ V_{OH} & Logic Output High Voltage & R10UT, \\ & & & I_{LOAD} = \\ & & & DOUT, I_{I} \\ \hline V_{OL} & Logic Output Low Voltage & R10UT, \\ & & & I_{LOAD} = \\ & & & I_{LOAD} = \\ & & & & DOUT, I_{I} \\ \hline ESD \ (HBM) \ (Note 2) & & & \\ \hline \end{array}$	_	•	0.4		0.67•V <sub>CC2</sub>	V
$\begin{array}{c c} V_{HYS} & Logic \ Input \ Hysteres is \\ \hline V_{OH} & Logic \ Output \ High \ Voltage \\ \hline V_{OL} & Logic \ Output \ Low \ Voltage \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} R10UT, \\ I_{LOAD} = \\ I_{LOAD} = \\ \hline DOUT, \ I_{I} \\ I_{LOAD} = \\ I_{LOAD} = \\ \hline DOUT, \ I_{I} \\ OUT, \ I_{I} \\ OU$		•			±1	μΑ
$V_{OH} \begin{tabular}{l} Logic Output High Voltage \\ \hline V_{OL} \begin{tabular}{l} R10UT, \\ I_{LOAD} = \\ \hline DOUT, I_{I} \\ \hline V_{OL} \begin{tabular}{l} Logic Output Low Voltage \\ \hline \hline DOUT, I_{I} \\ \hline LOAD = \\ \hline I_{LOAD} = \\ \hline DOUT, I_{I} \\ \hline DOUT, I_{I} \\ \hline \end{array}$	2IN, DIN (Note 2)			150		mV
$\begin{array}{c c} V_{OL} & Logic \ Output \ Low \ Voltage & R10UT, \\ I_{LOAD} = & I_{LOAD} = \\ \hline DOUT, \ I_{I} \\ \hline \ ESD \ (HBM) \ (Note \ 2) \end{array}$	R20UT $-1$ mA (Sourcing), $1.62$ V $\leq$ V <sub>L</sub> $<$ $3.0$ V $-4$ mA (Sourcing), $3.0$ V $\leq$ V <sub>L</sub> $\leq$ $5.5$ V	•	V <sub>L</sub> - 0.4 V <sub>L</sub> - 0.4			V
	LOAD = -4mA (Sourcing)	•	V <sub>CC2</sub> - 0.4			V
DOUT, I	1mA (Sinking), $1.62V \le V_L < 3.0V$	•			0.4	V
	4mA (Sinking), $3.0V \le V_L \le 5.5V$ LOAD = 4mA (Sinking)	•			0.4	V
RS232 Driver and Receiver Protection (T10UT)	, T20UT, R1IN, R2IN) to (V <sub>CC2</sub> , GND2)			±10		kV
	, T20UT, R1IN, R2IN) to (V <sub>CC</sub> , V <sub>L</sub> , GND)			±10		kV
Isolation Boundary (V <sub>CC2</sub> , G	GND2) to (V <sub>CC</sub> , V <sub>L</sub> , GND)			±10		kV



### スイッチング特性

●は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はT<sub>A</sub> = 25°Cでの値。注記がない限り、LTM2882-3 V<sub>CC</sub> = 3.3V、LTM2882-5 V<sub>CC</sub> = 5.0V、V<sub>L</sub> = V<sub>CC</sub>、およびGND = GND2 = 0V、ON = V<sub>L</sub>。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
	Maximum Data Rate	$R_L = 3k\Omega$ , $C_L = 2.5nF$ (Note 3)	•	100			kbps
	(T1IN to T10UT, T2IN to T20UT)	$R_L = 3k\Omega$ , $C_L = 1nF$ (Note 3)	•	250			kbps
		$R_L = 3k\Omega$ , $C_L = 250pF$ (Note 3)	•	1000			kbps
	Maximum Data Rate (DIN to DOUT)	C <sub>L</sub> = 15pF (Note 3)	•	10			Mbps
ドライバ			'				
	Driver Slew Rate (6V/t <sub>THL</sub> or t <sub>TLH</sub> )	$R_L = 3k\Omega$ , $C_L = 50pF$ (Figure 1)	•			150	V/µs
t <sub>PHLD</sub> , t <sub>PLHD</sub>	Driver Propagation Delay	$R_L = 3k\Omega$ , $C_L = 50pF$ (Figure 1)	•		0.2	0.5	μs
t <sub>SKEWD</sub>	Driver Skew  t <sub>PHLD</sub> - t <sub>PLHD</sub>	$R_L = 3k\Omega$ , $C_L = 50pF$ (Figure 1)			40		ns
t <sub>PZHD</sub> , t <sub>PZLD</sub>	Driver Output Enable Time	$DE = \uparrow$ , $R_L = 3k\Omega$ , $C_L = 50pF$ (Figure 2)	•		0.6	2	μs
t <sub>PHZD</sub> , t <sub>PLZD</sub>	Driver Output Disable Time	DE = $\downarrow$ , R <sub>L</sub> = 3k $\Omega$ , C <sub>L</sub> = 50pF (Figure 2)	•		0.3	2	μs
レシーバ			'				
t <sub>PHLR</sub> , t <sub>PLHR</sub>	Receiver Propagation Delay	C <sub>L</sub> = 150pF (Figure 3)	•		0.2	0.4	μs
t <sub>SKEWR</sub>	Receiver Skew  t <sub>PHLR</sub> - t <sub>PLHR</sub>	C <sub>L</sub> = 150pF (Figure 3)			40		ns
t <sub>RR</sub> , t <sub>FR</sub>	Receiver Rise or Fall Time	C <sub>L</sub> = 150pF (Figure 3)	•		60	200	ns
補助チャネル			'				
t <sub>PHLL</sub> , t <sub>PLHL</sub>	Propagation Delay	$C_L = 15pF$ , $t_R$ and $t_F < 4ns$ (Figure 4)	•		60	100	ns
t <sub>RL</sub> , t <sub>FL</sub>	Rise or Fall Time	C <sub>L</sub> = 150pF (Figure 4)	•		60	200	ns
電源						-	
	Power-Up Time	ON = ↑ to V <sub>CC2(MIN)</sub>	•		0.2	2	ms

### 絶縁特性

●は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はT<sub>A</sub> = 25°Cでの値。注記がない限り、LTM2882-3 V<sub>CC</sub> = 3.3V、LTM2882-5 V<sub>CC</sub> = 5.0V、V<sub>L</sub> = V<sub>CC</sub>、およびGND = GND2 = 0V、ON = V<sub>L</sub>。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
$V_{ISO}$	Rated Dielectric Insulation Voltage	1 Minute, Derived from 1 Second Test	2500			V <sub>RMS</sub>
		1 Second (Note 5)	±4400			V
	Common Mode Transient Immunity	$V_L = ON = 3.3V, V_{CM} = 1kV, \Delta t = 33ns \text{ (Note 2)}$	30			kV/μs
V <sub>IORM</sub>	Maximum Working Insulation Voltage	(Notes 2, 5)	560 400			V <sub>PEAK</sub> V <sub>RMS</sub>
	Partial Discharge	V <sub>PR</sub> = 1050 V <sub>PEAK</sub> (Notes 2, 5)			5	pC
	Input to Output Resistance	(Notes 2, 5)	10 <sup>9</sup>			Ω
	Input to Output Capacitance	(Notes 2, 5)		6		pF
	Creepage Distance	(Notes 2, 5)		9.48		mm

Note 1: 絶対最大定格に記載された値を超えるストレスはデバイスに永続的損傷を与える可能性がある。長期にわたって絶対最大定格条件に曝すと、デバイスの信頼性と寿命に悪影響を与える可能性がある。

Note 2: 設計によって保証されており、製造時テストは行われない。

Note 3: 最大データレートは他の測定されたパラメータによって保証され、直接にはテストされない。

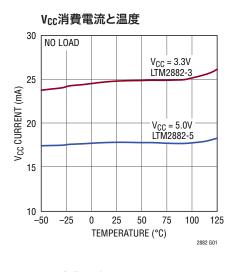
Note 4: このデバイスには短時間の過負荷状態の間デバイスを保護するための過温度保護機能が備わっている。過温度保護機能がアクティブなとき接合部温度は125°Cを超える。規定された最高動作接合部温度を超えた動作が継続するとデバイスの劣化または故障が生じるおそれがある。

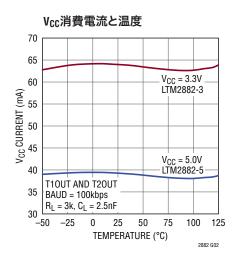
Note 5: GNDからGND2に対してテストを実施。そのとき全てのピンは一次側、二次側ともにそれぞれのGNDに短絡した状態とする。

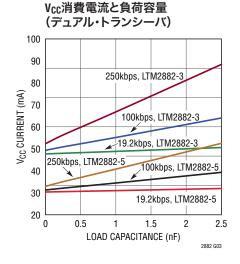
LINEAD

### 標準的性能特性

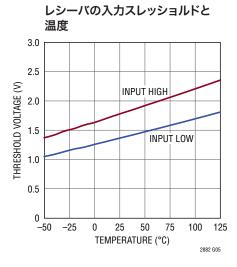
注記がない限り、TA = 25°C、LTM2882-3 VCC = 3.3V、LTM2882-5 VCC = 5V、VL = 3.3V、およびGND = GND2 = 0V、ON = VL。

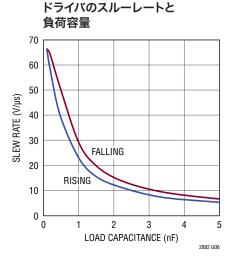


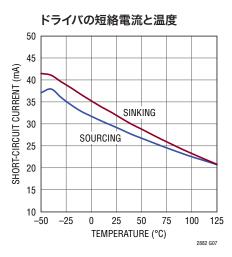


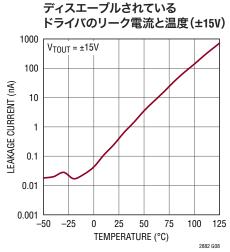


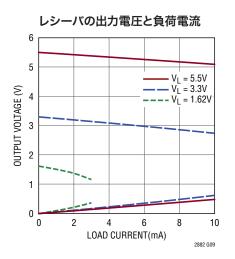
Vcc消費電流とデータレート (デュアル・トランシーバ) 140 120  $3.3V C_{L} = 1nF$ V<sub>CC</sub> CURRENT (mA) 99 08 001  $3.3V C_L = 250pF$ 5.0V C<sub>L</sub> = 1nF 40 5.0V C<sub>L</sub> = 250pF 20 0 200 400 600 800 1000 DATA RATE (kbps)









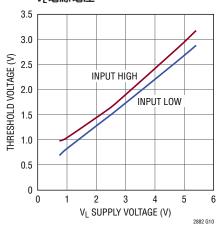




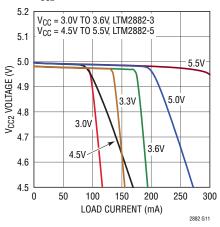
### 標準的性能特性

注記がない限り、TA = 25°C、LTM2882-3 VCC = 3.3V、LTM2882-5 VCC = 5V、VL = 3.3V、およびGND = GND2 = 0V、ON = VL。

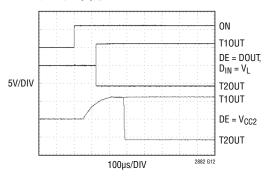
#### ロジックの入力スレッショルドと Vi電源電圧



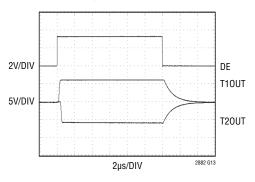
### Vcc2の出力電圧と負荷電流



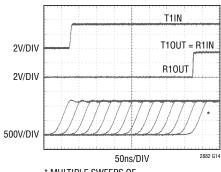
#### シャットダウンから復帰するときの ドライバ出力



ドライバの出力の イネーブル/ディスエーブル



#### 35kV/μsの同相過渡電圧を 与えたときの動作

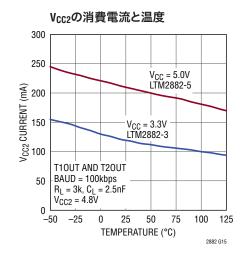


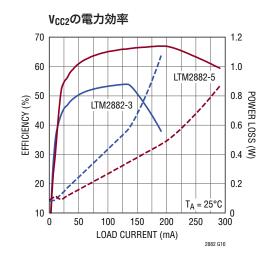
\* MULTIPLE SWEEPS OF COMMON MODE TRANSIENTS

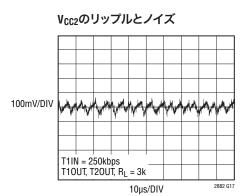
LINEAR

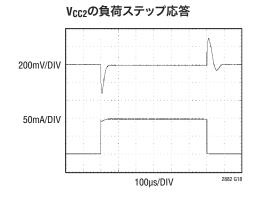
## 標準的性能特性

注記がない限り、T<sub>A</sub> = 25°C、LTM2882-3 V<sub>CC</sub> = 3.3V、LTM2882-5 V<sub>CC</sub> = 5V、V<sub>L</sub> = 3.3V、およびGND = GND2 = 0V、ON = V<sub>L</sub>。

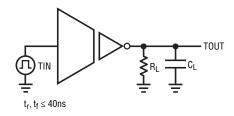








# テスト回路



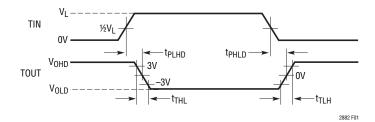
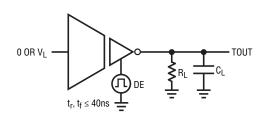


図1.ドライバのスルーレートとタイミングの測定



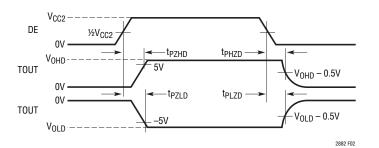
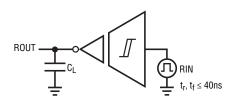


図2. ドライバのイネーブル/ディスエーブル時間



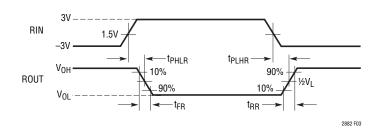
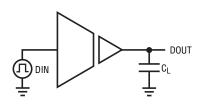


図3. レシーバのタイミング測定



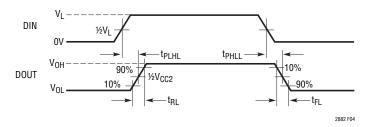


図4. 補助チャネルのタイミング測定

LINEAR

### ピン機能

#### ロジックサイド

**R20UT(ピンA1)**:チャネル2のRS232反転レシーバの出力。レシーバの入力R2INから絶縁バリアを介して制御されます。絶縁通信不良の状態では、R2OUTは高インピーダンス状態になります。

**T2IN(ピンA2)**:チャネル2のRS232反転ドライバの入力。この入力をロジック"L"にすると、絶縁された出力T2OUTに"H"を発生します。この入力をロジック"H"にすると、絶縁された出力T2OUTに"L"を発生します。フロートさせないでください。

R10UT(ピンA3):チャネル1のRS232反転レシーバの出力。レシーバの入力R1INから絶縁バリアを介して制御されます。絶縁通信不良の状態では、R1OUTは高インピーダンス状態になります。

T1IN(ピンA4):チャネル1のRS232反転ドライバの入力。この入力をロジック"L"にすると、絶縁された出力T1OUTに"H"を発生します。この入力をロジック"H"にすると、絶縁された出力T1OUTに"L"を発生します。フロートさせないでください。

DIN(ピンA5):汎用の非反転ロジック入力。DINをロジック"H"にすると、絶縁された出力DOUTにロジック"H"を発生します。DINをロジック"L"にすると、絶縁された出力DOUTにロジック"L"を発生します。フロートさせないでください。

ON(ピンA6):イネーブル。絶縁バリアを介して電源とデータ通信をイネーブルします。ONを"H"にすると、デバイスがイネーブルされ、絶縁サイドへの電源と通信が機能する状態になります。ONを"L"にすると、ロジックサイドはリセット状態に保持され、絶縁サイドは給電されません。フロートさせないでください。

 $V_L$ (ピンA7): ロジック電源。DIN、R2OUT、T2IN、R1OUT、T1IN、ONの各ピンのインタフェース電源電圧。動作電圧は  $1.62V\sim5.5V$ です。内部で、 $2.2\mu$ FでGNDにバイパスされています。

**V<sub>CC</sub>(ピンA8、B7~B8):**電源電圧。動作電圧は、LTM2882-3 では3.0V~3.6V、LTM2882-5では4.5V~5.5Vです。内部で、2.2μFでGNDにバイパスされています。

**GND(ピンB1~B6)**:回路のグランド。

#### 絶縁サイド

**GND2(ピンK1~K7)**: 絶縁サイドの回路のグランド。これらのパッドは絶縁されているグランドおよび/またはケーブルのシールドに接続します。

 $V_{CC2}$ (ピンK8、 $L7\sim L8$ ): 絶縁された電源電圧出力。 絶縁されているDC/DCコンバータによって $V_{CC}$ から内部で発生させ、5Vに安定化されます。 R1IN、R2IN、DE、 DOUTの各ピンの電源電圧です。 内部で、 $2.2\mu$ FでGND2にバイパスされています。

**R2IN(ピンL1)**:チャネル2のRS232反転レシーバの入力。この 絶縁されている入力R2INを"L"にすると、R2OUTにロジック "H"が発生します。この絶縁されている入力R2INを"H"にする と、R2OUTにロジック"L"が発生します。受信モードまたは給 電されていないときのインピーダンスは公称5kΩです。

**T20UT(ピンL2)**:チャネル2のRS232反転ドライバの出力。ドライバの入力T2INから絶縁バリアを介して制御されます。ドライバがディスエーブルされていると(DEピンが"L")、高インピーダンスになります。

R1IN(ピンL3):チャネル1のRS232反転レシーバの入力。この 絶縁されている入力R1INを"L"にすると、R1OUTにロジック "H"が発生します。この絶縁されている入力R1INを"H"にする と、R1OUTにロジック"L"が発生します。受信モードまたは給 電されていないときのインピーダンスは公称5kΩです。

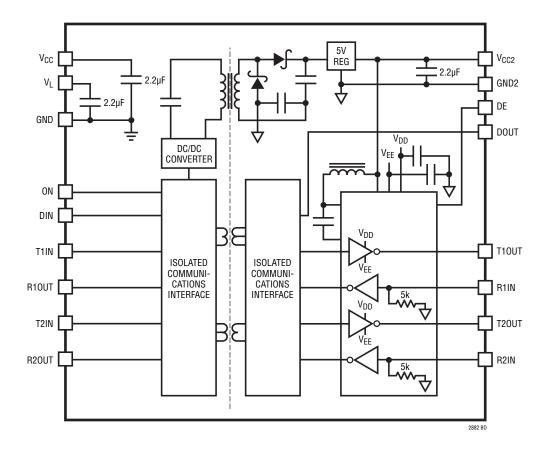
T10UT(ピンL4):チャネル1のRS232反転ドライバの出力。ドライバの入力T1INから絶縁バリアを介して制御されます。ドライバがディスエーブルされていると(DEピンが"L")、高インピーダンスになります。

DOUT(ピンL5):汎用の非反転ロジック出力。絶縁バリアを介してDINに接続されているロジック出力です。

**DE(ピンL6)**:ドライバ出力のイネーブル。このピンを"L"にすると、両方のRS232ドライバの出力(T1OUTとT2OUT)を高インピーダンス状態に強制します。"H"にすると、両方のRS232ドライバの出力をイネーブルします。フロートさせないでください。



# ブロック図



#### 概要

LTM2882 µModuleトランシーバは、デカップリング・コンデンサを備えた、内蔵安定化DC/DCコンバータによって給電される、ガルバニック絶縁された堅牢なRS232インタフェースを備えています。LTM2882はグランドの電位が異なるネットワーク間に使用するのに最適です。LTM2882内の絶縁は高電圧差をブロックし、グランド・ループを除去し、グランド間の同相過渡に対して非常に耐性があります。30kV/µsを超える同相イベント全体にわたってエラーの無い動作を維持し、ノイズ絶縁が優れています。

#### μModuleテクノロジー

LTM2882は絶縁µModuleテクノロジーを使って信号と電力を 絶縁バリアを越えて変換します。バリアのどちらの側の信号も パルスにエンコードされ、µModuleのサブストレートに形成さ れるコア無しトランスを使って、絶縁境界を越えて変換されま す。このシステムは、データ・リフレッシュ、エラーチェック、障害 発生時の安全なシャットダウン、および非常に高い同相耐性 を備えており、双方向信号を絶縁する堅牢なソリューション を与えます。µModuleテクノロジーは、弊社の先進的デュアル RS232トランシーバによる絶縁された信号処理と、強力な絶 縁型DC/DCコンバータを、単一の小型パッケージに一体化す ることを可能にします。

#### DC/DCコンバータ

LTM2882には、トランスを含む完全に集積化された絶縁型DC/DCコンバータが搭載されているので、外部部品は不要です。ロジックサイドには、約2MHzで動作するフルブリッジ・ドライバが内蔵されており、1個のトランスの1次側にAC結合されています。直列DCブロッキング・コンデンサが、ドライバのデューティ・サイクルの不均衡によるトランスの飽和を防ぎます。トランスが1次側の電圧のスケールを変換し、全波電圧ダブラで整流します。このトポロジーは2次側の不均衡によって生じるトランスの飽和を防ぎます。

DC/DCコンバータは低損失レギュレータ(LDO)に接続されており、安定化された低ノイズの5V出力( $V_{CC2}$ )を与えます。

内蔵されている昇圧コンバータが、 $7VのV_{DD}$ 電源とチャージポンプによる $-6.3VのV_{EE}$ 電源を発生します。 $V_{DD}$ と $V_{EE}$ は RS232ドライバの出力段に給電し、 $\pm 5V$ より大きな出力振幅を保証するレベルに安定化されます。

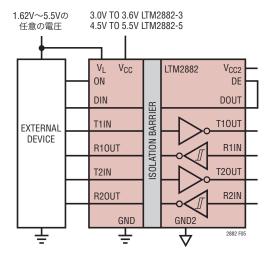


図5. VccとVLは独立している

内部電力ソリューションは、トランシーバ・インタフェースをその規定最大負荷およびデータレートでサポートするのに十分であり、絶縁サイドのV<sub>CC2</sub>ピンとGND2ピンに追加の5V電源を与える能力があります。V<sub>CC</sub>とV<sub>CC2</sub>はそれぞれ内部で2.2μFのセラミック・コンデンサでバイパスされています。

#### VLロジック電源

図5に示されているように、分離されたロジック電源ピン $V_L$ により、LTM2882は1.62 $V\sim$ 5.5Vの任意のロジック信号とインタフェースすることができます。単に、望みのロジック電源を $V_L$ に接続します。

 $V_{CC}$ と $V_L$ の間には相互依存性はありません。それらはそれらの規定動作範囲内のどんな電圧でも同時に動作することができ、どんな順序でもシーケンシングすることができます。 $V_L$ は内部で $2.2\mu$ Fのコンデンサでバイパスされています。

#### 安全な活線挿入

セラミックのデカップリング・コンデンサが内蔵されているので、電源がLTM2882の電源(V<sub>CC</sub>またはV<sub>L</sub>)に差し込まれるアプリケーションでは注意が必要です。ケーブルの寄生インダクタンスおよびセラミック・コンデンサの自己共振と高いQ特性により、大きなリンギングが生じ、最大電圧定格を超えてLTM2882に損傷を与える可能性があります。この現象の詳細および緩和方法については、リニアテクノロジーのアプリケーションノート88「過電圧過渡の原因となるセラミック入力コンデンサ」を参照してください。



#### チャネルのタイミングの不確定性

入力と出力のエンコーディングとデコーディングにより、絶縁境界を越えて複数のチャネルがサポートされます。使用されている手法では、T1IN/R1INに最高の優先度が与えられるので、関連した出力チャネルT1OUT/R1OUTには遅延だけが存在し、ジッタは存在しません。この先取権のある方式は、T2IN/R2INからT2OUT/R2OUTおよびDINからDOUTの大きさに不確定性を生じます。その結果、これらの優先度の低いチャネルのパルス幅の不確定性は標準±6nsですが、最大約40nsまで変化することがあります。

#### 半二重動作

DEピンは半二重動作の待ち時間の小さなドライバ・イネーブルとして機能します。DEピンは、汎用補助デジタル・チャネル (DINからDOUT)を使って、ロジックサイドから容易にドライブすることができます。各ドライバは2μs未満でイネーブルおよびディスエーブルされますが、各レシーバは連続してアクティブ状態に留まります。このモードの動作を図6に示します。

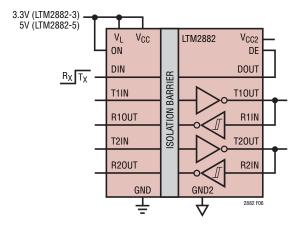


図6. Doutを使ってDEをドライブする半二重構成

#### ドライバの過電圧保護と過電流保護

ドライバの出力は、GND2を基準にして±15Vの絶対最大範囲内のどんな電圧への短絡からも保護されています。最大電流は70mA以内に制限されており、安全電力損失を維持し、LTM2882への損傷を防ぎます。

#### レシーバの過電圧と開放回路

レシーバの入力はGND2を基準にして±25Vの同相電圧から 保護されています。

各レシーバの入力の公称入力インピーダンスはGND2を基準にして $5k\Omega$ です。開放回路状態は各レシーバのそれぞれの出力ピンにロジック"H"を生じます。

#### RF、磁界に対する耐性

LTM2882は独立した機関によって評価され、以下のテスト規格に従った欧州標準規格EN55024に準拠するRFおよび磁界に対する耐性テストの要件に合格しました。

EN 61000-4-3 Radiated, Radio-Frequency, Electromagnetic Field Immunity (放射された無線周波数の電界に対する耐性)

EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Immunity (電源周波数の磁界に対する耐性)

EN 61000-4-9 Pulsed Magnetic Field Immunity (パルス状の磁界に対する耐性)

テストは、データシートのPCBレイアウトの推奨事項に従って設計された、シールドされていないテストカードを使って行われました。テストの具体的リミット値の詳細は表1に示されています。

#### 表1

テスト	周波数	フィールド強度
EN 61000-4-3, Annex D	80MHz to 1GHz	10V/m
	1.4MHz to 2GHz	3V/m
	2GHz to 2.7GHz	1V/m
EN 61000-4-8, Level 4	50Hz and 60Hz	30A/m
EN 61000-4-8, Level 5	60Hz	100A/m*
EN 61000-4-9, Level 5	Pulse	1000A/m

<sup>\*</sup>IECとは異なる方法



#### PCBのレイアウト

LTM2882は高度に一体化されているので、PCBのレイアウトが非常に簡単です。ただし、電気的絶縁特性、EMIおよび熱性能を最適化するには、いくつかのレイアウト上の配慮が必要です。

- ・重い負荷状態では、VCCとGNDの電流が300mAを超えることがあります。PCBに十分な銅を使用して、抵抗損失によって電源電圧が最小許容レベルを下回らないようにします。同様に、VCC2とGND2の導体がどんな外部負荷電流でもサポートするように大きさを決めます。これらの大きな銅トレースは、熱ストレスを減らして熱伝導性を改善するのにも役立ちます。
- ・入力と出力のデカップリングの部品はパッケージ内に一体 化されているので不要です。追加のバルク・コンデンサを使 用する場合は、6.8μF~22μFを推奨します。このコンデンサは ESRが大きいので、基板の共振を低減し、電源電圧のホット プラグによる電圧スパイクを最小限に抑えます。EMIに敏感 なアプリケーションの場合は、1μF~4.7μFの追加の低ESL セラミック・コンデンサを電源端子とグランド端子にできるだ け近づけて配置することを推奨します。代わりに、複数の小 さな値の並列コンデンサを使用してESLを減らし、同じ正味 容量を実現することもできます。
- PCBの内側のパッドの列の間に銅を配置しないでください。 この領域は定格絶縁電圧に耐えるように空けたままにして おく必要があります。
- ・EMIに敏感ではないアプリケーションでは、GNDとGND2には切れ目のないグランド・プレーンを使用して、信号の忠実度と熱性能を最適化し、結合されていないPCBトレースの導通によるRFエミッションを最小に抑えることを推奨します。 EMIが問題となる場合に複数のグランド・プレーンを使用する弱点は、ダイポール・アンテナ構造を形成することで、GNDとGND2の間に生じる差動電圧を放射する可能性がありま

す。グランド・プレーンが使用される場合、どんな開口部や切れ目もRFエミッションを悪化させる可能性があるので、グランド・プレーンの面積を最小にし、連続面を使うことを推奨します。

・大きなグランド・プレーンでは、(ディスクリートの、またはサブストレート内に埋め込んだ) GNDからGND2への小さなコンデンサ(330pF以下)により、モジュールの寄生容量の低インピーダンスの電流リターン経路が与えられ、高周波数の差動電圧を最小にし、放射エミッションを大幅に減らします。ディスクリートの容量は寄生ESLのためそれほど効果がありません。さらに、部品の選択では、電圧定格、リーク電流、およびクリアランスを検討します。容量をPCBのサブストレートに埋め込むと理想に近いコンデンサが得られ、他の部品選択の問題を取り除きますが、PCBは4層でなければなりません。どちらの手法を採用するにしろ、バリアの電圧定格が低下しないように注意します。

図7a~図7eのPCBレイアウトは、LTM2882の低EMIのデモボードを示しています。このデモボードは、埋め込み式のPCBブリッジ容量とGNDからGND2に接続されたディスクリートのコンデンサの両方を含むEMI低減手法を組み合わせて使用しています。安全規格認定のY2クラスのコンデンサ(村田製作所、製品番号GA342QR7GF471KW01L)2個を直列接続で使用しています。埋め込み式コンデンサは400MHz以上の周波数でエミッションを効果的に抑制しますが、400MHz以下の周波数ではディスクリートのコンデンサの方が有効です。

EMI性能を図8に示します。これはギガヘルツ横方向電磁界(GTEM)セルを使って測定されたもので、測定方法はIEC61000-4-20「試験及び測定技術-TEM導波管のエミッション及びイミュニティ試験に関する規格」で詳しく規定されています。



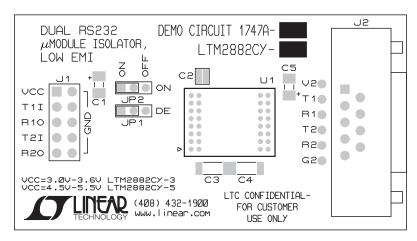


図7a. 低EMIデモボードのレイアウト

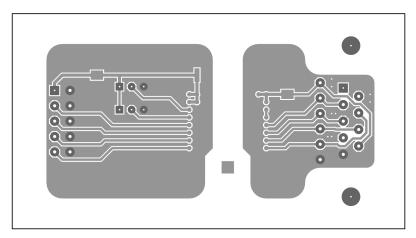


図7b. 低EMIデモボードのレイアウト(DC1747A)、最上層

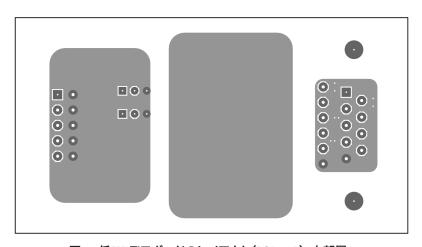


図7c. 低EMIデモボードのレイアウト(DC1747A)、内部層1

LINEAD

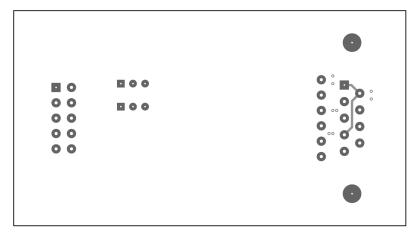


図7d. 低EMIデモボードのレイアウト(DC1747A)、内部層2

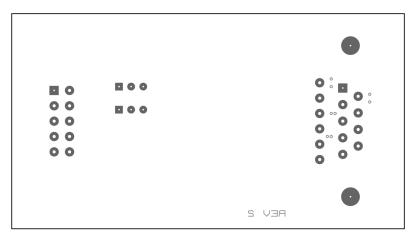


図7e. 低EMIデモボードのレイアウト(DC1747A)、最下層

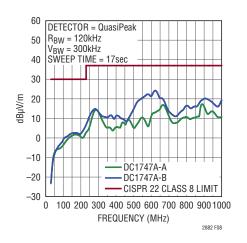
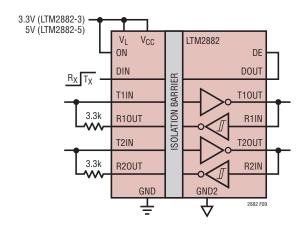


図8. 低EMIデモボードのエミッション



### 標準的応用例



5V (LTM2882-5) LTM2882  $V_{CC}$  $V_L$ ON DE DIN DOUT BARRIER T1IN T10UT ISOLATION R10UT R1IN T2IN T20UT R20UT DATA RATE GND GND2 (kbps) C<sub>L</sub> (nF) 2882 F10 100 5  $\downarrow$ 250 0.5 1000

図9. シングルラインのデュアル半二重 絶縁型トランシーバ

図10. 大きな容量性負荷のドライブ

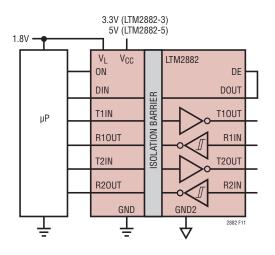


図11.1.8Vのマイクロプロセッサのインタフェース

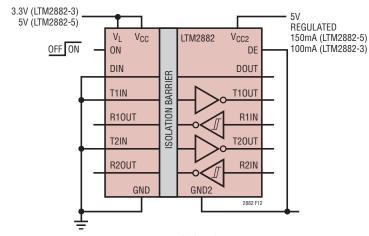
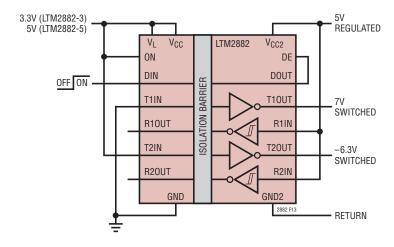


図12. 絶縁型5V電源



3.3V (LTM2882-3)

図13. 切り替え可能出力を備えた絶縁型 マルチレール電源

LINEAD

BGA 32 0110 REV B

# パッケージ

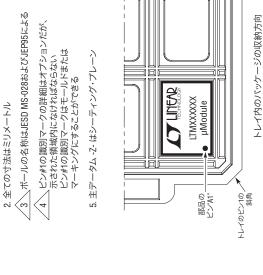
(Reference LTC DWG # 05-08-1851 Rev B) 32 ピン(15mm×11.25mm×3.42mm)

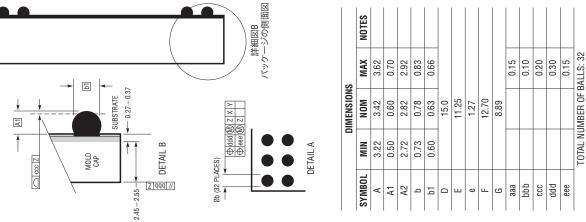
BGAパッケージ

Z

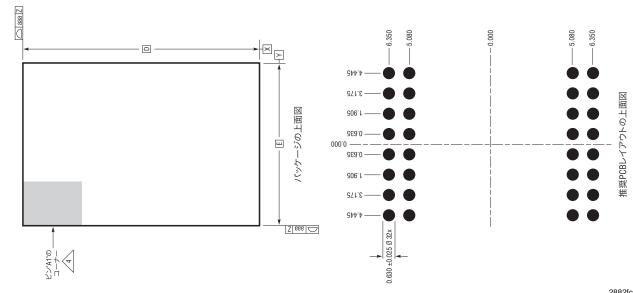
 $\neq$ -- A2

NOTEを参照 E パッケージの底面図 က ⊕ . **↑** DETAIL A **→**|<u>□</u>|• → [0

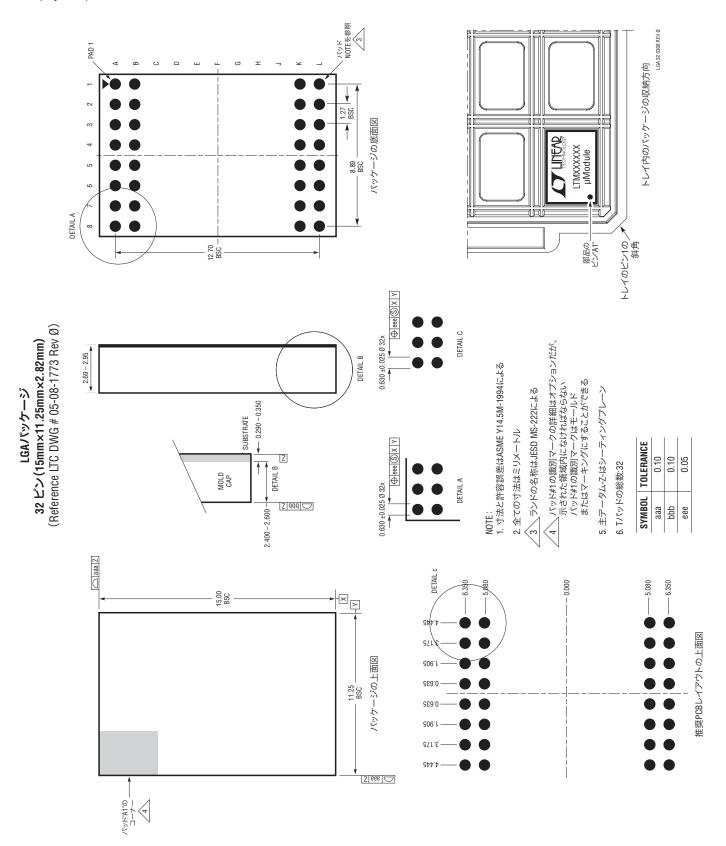




NOTE: 1. 寸法と許容誤差はASME Y14.5M-1994による



# パッケージ



# 改訂履歴

REV	日付	概要	ページ番号
Α	3/10	「特長」の変更	1
		「ピン配置」、「発注情報」および「パッケージ」の各セクションにBGAパッケージを追加	2、15
		「ピン配置」のセクションのLGAパッケージの変更	2
		「ピン機能」の更新	9
		「RF、磁界に対する耐性」のセクションの更新	12
		「PCBレイアウトの絶縁に関する検討事項」のセクションの入れ換え	13
В	3/11	Hグレード・バージョンを追加、データシート全体に反映	1~20
С	1/12	MPグレード製品を追加、データシート全体に反映	1~24

### 標準的応用例

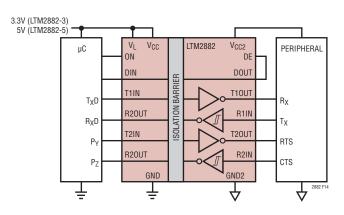


図14. ハンドシェーク機能付き絶縁型RS232インタフェース

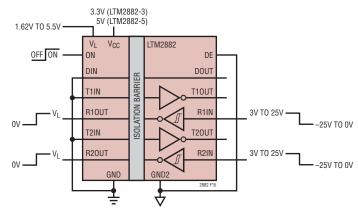


図15. 絶縁型デュアル反転レベル変換器

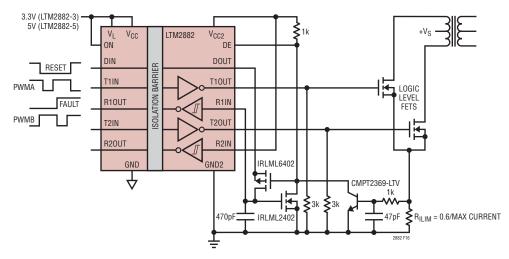


図16. 過電流検出付き絶縁型ゲート・ドライブ

### 関連製品

製品番号	説明	注釈
LTM2881	低EMI DC/DCコンバータ内蔵の 絶縁型RS485/RS422 µModuleトランシーバ	20Mbps、±15kV HBM ESD、2500V <sub>RMS</sub> の絶縁、1W電源付き
LTC2870/LTC2871	終端を内蔵したRS232/RS485 マルチプロトコル・トランシーバ	20MbpsのRS485と500kbpsのRS232、±26kV ESD、3V~5Vの動作
LTC2804	1Mbps RS232トランシーバ	デュアル・チャネル、全二重、10kV HBM ESD
LTC1535	絶縁型RS485トランシーバ	2500V <sub>RMS</sub> の絶縁、外部トランス・ドライバ付き